# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-075750

(43)Date of publication of application: 15.03.2002

(51)Int.Cl.

H01F 27/32 H01F 27/24 H01F 27/34 H01F 27/38 H01F 29/12 H01F 30/00 H02M 3/28

(21)Application number: 2000-261587

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(22)Date of filing:

30.08.2000

(72)Inventor: MIKAMI HITOSHI

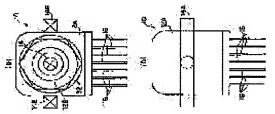
#### (54) TRANSFORMER AND POWER UNIT

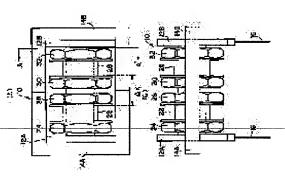
# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transformer, which can easily make leakage inductances variable and a power unit, which can effectively utilize the capacity of the transformer.

SOLUTION: The transformer 10 is provided with bobbins 12 and a core 14. The center shaft of one 12A of the bobbins 12 passes through a bobbin 22 for primary winding, and the bobbin 22 is fixed to the bobbin 12a by tightening nuts 24 and 26 from both sides. Similarly, the center shaft of the other bobbin 12B passes through a bobbin 28 for secondary winding and the bobbin 28 is fixed to the bobbin 12B, by tightening nuts 30 and 32 from both sides. The position of the bobbin 28 for secondary winding can be adjusted, by adjusting the tightening positions of the nuts 24, 26, 30, and 32.

Therefore, the distance  $\Delta X$  between primary and second windings can be set arbitrarily.





### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-75750 (P2002-75750A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号		FΙ			Ī	-7]1*(参考)
H01F	27/32			H01F	27/32		В	5 E O 4 4
	27/24				27/34			5 E O 5 8
	27/34				27/38			5H730
	27/38				29/12		Α	
	29/12			H02M	3/28		Н	
			審查請求	未請求請求	求項の数 5	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2000-261587(P2000-261587)

(22)出願日

平成12年8月30日(2000.8.30)

(71)出顧人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂二丁目17番22号

(72)発明者 三上 均

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(74)代理人 100079049

弁理士 中島 淳 (外3名)

Fターム(参考) 5E044 BA04 BA06 BB02

5E058 BB19 BB20

5H730 AA15 BB27 DD04 DD16 FD31

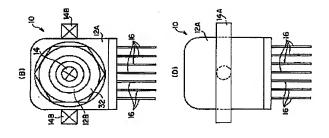
ZZ16

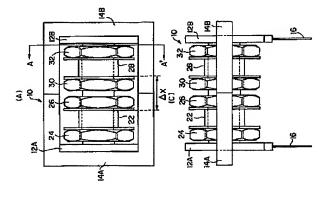
#### (54) 【発明の名称】 トランス及び電源装置

# (57)【要約】

【課題】 漏洩インダクタンスを容易に可変にすることができができるトランス及びトランス容量を有効に利用することができる電源装置を提供する。

【解決手段】 トランス10はボビン12及びコア14を備えている。ボビン12Aの中軸は一次巻線用ボビン22を挿通しており、一次巻線用ボビン22はナット24、26によって両側から締め付けられることによりボビン12Aに固定される。同様に、ボビン12Bの中軸は二次巻線用ボビン28を挿通しており、二次巻線用ボビン28はナット30、32によって両側から締め付けられることによりボビン12Bに固定される。ナット24、26、30、32の締め付ける位置を調整することにより、二次巻線用ボビン28の位置を調整することができる。これにより一次巻線と二次巻線との間の巻線間距離ムXを任意に設定することができる。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一次巻線を巻くための第1のボビンと、 二次巻線を巻くための第2のボビンと、

前記第1のボビン及び前記第2のボビンを挿通する鉄心 レ

前記鉄心の長手方向における前記第1ボビンと前記第2 ボビンとの距離を調整するための調整手段と、

を備えたトランス。

【請求項2】 前記調整手段は、前記第1のボビン及び 前記第2のボビンの少なくとも一方を移動可能に支持す 10 る支持手段であることを特徴とする請求項1記載のトラ ンス。

【請求項3】 前記調整手段は、前記長手方向における前記第1のボビンと前記第2のボビンとの距離を規制するスペーサであることを特徴とする請求項1記載のトランス。

【請求項4】 一次巻線及び二次巻線を巻くためのボビンと、

前記ボビンを挿通するための軸部を有し、かつ前記一次が挿通されている。このように、二次巻線104の外側巻線及び前記二次巻線が巻かれたボビンの周囲の所定領 20 に一次巻線106を巻くことにより、ボビン102の軸域に連結した第1の鉄心と、 内を挿通するコア108に発生する鎖交磁束が極力大き

前記軸部に連結され、前記第1の鉄心に対して前記所定 領域と異なる所定領域に回動可能に支持された第2の鉄 心と、

を備えたトランス。

【請求項5】 複数の一次巻線と二次巻線とが巻かれたボビンと、前記ボビンを挿通するための鉄心と、を備えたトランスと、

前記複数の一次巻線に印加する電力をスイッチングする ためのスイッチング手段と、

前記二次巻線側に誘起する電力に応じて対応する一次巻 線を選択するための選択手段と、

を備えた電源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トランス及び電源 装置に係り、特に、スイッチング電源に用いられるトラ ンス及び電源装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、スイッチング電源装置において高 40 つ。 効率化や低ノイズ化を図るためにソフトスイッチング動 作をさせる場合、電圧や電流の立ち上がりや立下りを緩 やかに行うためにインダクタンスやコンデンサを用いる ことが知られている。

【0003】特に、インダクタンスを用いる場合には、コストを低減するために別個にインダクタンスを設けることなく漏洩インダクタンスを用いる例が1998年1月度及び1999年2月度のスイッチング電源テクニカルフォーラム(社団法人日本能率協会)のテキストに記載さ

れている。

【0004】これによれば、ソフトスイッチング用として使用するインダクタンスの漏洩インダクタンス値は非常に小さく、トランスを構成するコア及び巻線の構造の微妙な違いにより大きく変化することが判明している。このため、目標とする漏洩インダクタンス値を得ることは困難であり、従来では漏洩インダクタンスを目標値に設定するために、トランスを製造した後に漏洩インダクタンスを持つタンスを測定し、目標とする漏洩インダクタンスを持つトランスを選別しており、製品の歩留まりが悪くなる、という問題があった。

【0005】一方、ハードスイッチング用のトランスは、一次巻線、二次巻線の鎖交磁束を極力大きくし、漏洩インダクタンスは極力小さくするように設計される。図11にハードスイッチング用トランスの断面図を示した。図11に示すように、トランス100は、ボビン102に二次巻線104が巻かれ、その外側に一次巻線106が巻かれ、ボビン102の軸内をコア108に一次巻線104の外側に一次巻線106を巻くことにより、ボビン102の軸内を挿通するコア108に発生する鎖交磁束が極力大きくなるように設計されている。

【0006】また、ソフトスイッチング用トランスの一例を図12に示した。図12(A)に示すように、トランス100は、一次巻線106及び二次巻線104がボビン102に分割して巻かれている。このため、図12(B)に示すように、一次巻線106側から二次巻線104側にかけて漏洩磁束 4が発生し、磁束 4は磁束 4 bとなる。そして、この漏洩インダクタンスにより共振用インダクタンスを構成する。この場合、一次巻線と二次巻線との相対位置関係により鎖交磁束量が決まる。

【0007】この漏洩インダクタンスは、例えば以下のようにして求めることができる。まず、一次巻線に流れる電流 $i_1$ によって発生する主磁束を $\phi_1$ 、漏洩磁束を $\phi_3$  とすると次式が成り立つ。

【0008】 $W_1$  ( $\phi_1 + \phi_{S1}$ ) =  $L_1 \cdot i_1$  … (1) ここで、 $W_1$  は一次巻線の巻数、 $L_1$  は一次巻線のインダクタンス。また、二次巻線に流れる電流  $i_2$  によって発生する主磁束  $\phi_2$ 、漏洩磁束  $\phi_{S2}$  とすると次式が成り立

【0009】 $W_2$  ( $\phi_2 + \phi_{52}$ ) =  $L_2 \cdot i_2$  … (2) ここで、 $W_2$  は二次巻線の巻数、 $L_2$  は二次巻線のインダクタンス。また、一次巻線一二次巻線間の相互誘導をMとすれば次式が成り立つ。

 $[0010] W_2 \cdot \phi_1 = M \cdot I_1 \qquad \cdots \qquad (3)$ 

 $W_1 \cdot \phi_2 = M \cdot I_2 \qquad \cdots \quad (4)$ 

(1)式、(3)式より次式が成り立つ。

[0011]

【数1】

30

$$\frac{W_1}{W_2}^3 \cdot M \cdot i_1 + W_1 \cdot \phi_{S1} = L_1 \cdot i_1 \qquad \cdots (5)$$

【0012】上記(5)式より次式が成り立つ。

[0013]

$$\frac{W_{1}}{W_{2}} \cdot M \cdot i_{1} + W_{1} \cdot \frac{F_{1}}{R_{1}} = L_{1} \cdot i_{1} \qquad \cdots (6)$$

【0014】ここで、 $R_1$ は空間の漏れ磁気抵抗であ  $\qquad$  %【0016】ここで、 $1/R_1 = A \cdot L_1$ であり(Aはコ る。また、 $F_1$ は起磁力であり、 $F_1=W_1$ ・ $i_1$ で表され 10 ア固有の定数)、(7)式は次式で示される。 るので、(6)式は次式で表される。

[0017]

【数4】

[0015]

【数3】

$$\frac{W_{1}}{W_{2}} \cdot M + \frac{W_{1}^{2}}{R_{1}} = L_{1} \qquad \cdots (7)$$

$$A \cdot L_{1} \cdot W_{1}^{2} = L_{1} - \frac{W_{1}}{W_{2}} \cdot M$$

【0018】 (8) 式より一次漏洩インダクタンス Ln 20★【0019】 は、次式で示される。

【0020】上記と同様にして一次漏洩インダクタンス L12 は、次式で示される。

[0021]

【数6】

$$L_{12} = L_{2} - \frac{W_{2}}{W_{1}} \cdot M$$
 ... (10)

#### [0022]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 漏洩インダクタンスは一次巻線と二次巻線との位置関 係、すなわちボビンの形状によって決定される鎖交磁束 量によって定められるため、必要とする漏洩インダクタ ンスに応じて形状の異なるボビンを製造しなければなら ない、という問題があった。

【0023】本発明は、上記問題を解決すべく成された ものであり、漏洩インダクタンスを容易に可変にするこ 40 わち、一次巻線と二次巻線との相対位置関係を可変にす とができができるトランス及びトランス容量を有効に利 用することができる電源装置を提供することを目的とす

# [0024]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため には、漏洩インダクタンスを任意に可変にできるような 調整機構を備えた構造にすればよい。

【0025】図13(A)には本出願人による巻線間距 離に対する漏洩インダクタンスの測定結果を示した。こ の巻線間距離に対する漏洩インダクタンスの測定は、図 50 巻き数比で決まる定数)、インダクタンス122 (イン

13 (B) に示すような構成で行った。すなわち、コア 108に巻かれかつインダクタンスを測定するためのL CRメータ110が接続された巻線Bを図中矢印方向へ 移動させ、コア108に巻かれかつ短絡された巻線Aに 近づけながらLCRメータ110により漏洩インダクタ 30 ンスLを測定した。

【0026】図13(A)に示すように、巻線Aと巻線 Bとの間の巻線間距離ΔXが大きくなるに従って漏洩イ ンダクタンスLも大きくなっている。これは、起磁力源 (一次巻線側) から見た等価磁気抵抗が、巻線間距離に より変化するので相対的に巻線Aと巻線Bとの間の漏洩 磁束が変化することによる。

【0027】従って、漏洩インダクタンスを任意に可変 にするには、一次巻線と二次巻線との相対位置関係を可 変にすることができる構造にすることが好ましい。すな ることにより鎖交磁束量が変化することを利用する。 【0028】なお、漏洩インダクタンスの測定方法は、 一例として図14(A)に示すようなトランスの簡易等 価回路により求められることが一般的に知られている。 図14 (A) に示すトランスの等価回路は、抵抗112 (抵抗値gO) 及びインダクタンス114 (インダクタ ンス値 b 0) の並列回路に、抵抗116 (抵抗値 r

- 1)、インダクタンス118(インダクタンス値x
- 1)、抵抗120 (抵抗値a2・r2:aはトランスの

40

ダクタンス値  $a^2 \cdot x 2$ ) の直列回路で構成されてい る。

【0029】このような等価回路に対して、図14 (B) に示すように、二次側を短絡してLCRメータ1 10で漏洩インダクタンスを測定する場合、抵抗112 は開放、抵抗116、120は短絡されたとみなしてよ い。従って、一次側から見た漏洩インダクタンス ∆xは 次式で示される。

[0030]

【数7】

$$\Delta x = \frac{b \cdot 0 \cdot \Delta x}{b \cdot 0 + \Delta x} \qquad \cdots \quad (1 \ 1)$$

【0031】ただし、 $b0 \gg \Delta x$ 。

【0032】このように、巻線の相対位置関係において 漏洩インダクタンスが一義的に決定されるため、巻線間 を任意に設定できることが好ましい。

【0033】そこで、請求項1記載の発明のトランス は、一次巻線を巻くための第1のボビンと、二次巻線を 巻くための第2のボビンと、前記第1のボビン及び前記 第2のボビンを挿通する鉄心と、前記鉄心の長手方向に おける前記第1ボビンと前記第2ボビンとの距離を調整 するための調整手段と、を備えたことを特徴としてい る。

【0034】この発明によれば、一次巻線を巻くための 第1のボビン及び二次巻線を巻くための第2のボビンに 鉄心、すなわちコアが挿通されている。第1のボビンの 巻かれた一次巻線に電流を流すことにより、電磁誘導に より二次巻線に一次巻線と二次巻線の巻数比に応じた電 流が流れる。そして、一次巻線及び二次巻線に電流が流 れることにより、電流の向きと交差する方向、すなわ ち、鉄心の長手方向に磁束が発生する。

【0035】調整手段は、鉄心の長手方向、すなわち磁 東が発生する方向における第1のボビンと第2のボビン との距離を調整する。このように、鉄心の長手方向にお ける第1のボビンと第2のボビンとの距離を調整するこ とができるため、目標とする漏洩インダクタンスを容易 に設定することができる。

【0036】なお、調整手段は、請求項2にも記載した ように、第1のボビン及び第2のボビンの少なくとも一 方を移動可能に支持する支持手段とすることができる。 これは、例えば鉄心又は鉄心を覆う部材にねじ山を設 け、第1のボビン及び第2のボビンにねじ溝を設けてね じ構造として支持するようにしてもよいし、第1のボビ ン及び第2のボビンを両側からナット等で締めつけるよ うにして支持してもよい。

【0037】また、請求項3にも記載したように、調整 手段を鉄心の長手方向における第1のボビンと第2のボ ビンとの距離を規制するスペーサとしてもよい。

【0038】請求項4記載の発明は、一次巻線及び二次

の軸部を有し、かつ前記一次巻線及び前記二次巻線が巻 かれたボビンの周囲の所定領域に連結した第1の鉄心 と、前記軸部に連結され、前記第1の鉄心に対して前記 所定領域と異なる所定領域に回動可能に支持された第2 の鉄心と、を備えたことを特徴とする。

【0039】この発明によれば、第1の鉄心は、一次巻 線及び二次巻線を巻くためのボビンを挿通するための軸 部を有しており、このボビンの周囲の所定領域に連結さ れている。例えば、第1の鉄心は、鉄心に発生する磁束 10 が周回するような形状とすることができる。

【0040】第2の鉄心は、第1の鉄心の軸部に連結さ れ、第1の鉄心に対して所定領域と異なる所定領域に回 動可能に支持されている。例えば、第2の鉄心は、鉄心 に発生する磁束が周回するような形状とすることができ る。

【0041】このように、回動可能に支持されているた め、第1の鉄心又は第2の鉄心の何れかの鉄心を固定し た場合に、他方の鉄心を回動させることができる。これ により、第1の鉄心と第2の鉄心との間の空間磁気抵抗 を変化させることができる。空間磁気抵抗が変化すると 漏洩インダクタンスも変化するため、何れかの鉄心を回 動させて固定することにより漏洩インダクタンスを容易 に目標値に設定することができる。

【0042】また、従来における一般的なソフトスイッ チング用電源装置の一例を図15に示す。図15に示す ように、スイッチング電源装置130は、1次巻線13 2A及び中点が設けられた2次巻線132Bを備えたト ランス134を備えている。トランス134は、漏洩イ ンダクタンス136を内蔵している。

【0043】1次巻線132Aの一端は、共振用コンデ ンサ138の一端、MOS-FET140Aのソース端 子及びMOS-FET140Bのドレイン端子が接続さ れている。MOS-FET140Aのドレイン端子は直 流電源142のプラス側及び入力電圧分圧用コンデンサ 144Aの一端に接続されている。入力電圧分圧用コン デンサ144Aの他端は、共振用コンデンサ138の他 端、1次巻線132Aの他端及びコンデンサ144Bの 一端に接続されている。コンデンサ144Bの他端はM OS-FET140Bのソース端子に接続されると共に 直流電源142のマイナス側に接続されている。

【0044】MOS-FET140A, 140Bのゲー ト端子は制御回路146が接続されている。制御回路1 46は、MOS-FET140A, 140Bを所定のタ イミングで交互にオンオフさせる制御信号をMOS-F ET140A、140Bのゲート端子に出力する。これ により、トランス134の1次巻線132Aに極性が異 なる電圧が交互に印加される。すなわち、1次巻線13 2A側の回路は、所謂ハーフブリッジ型となっている。

【0045】トランス134の2次巻線132Bの一端 巻線を巻くためのボビンと、前記ボビンを挿通するため 50 は、整流用ダイオード148のアノードが接続されてお

り、2次巻線132Bの他端は、整流用ダイオード15 0のアノードが接続されている。整流用ダイオード14 8,150のカソードは平滑用チョークコイル152の 一端に接続されている。平滑用チョークコイル152の 他端は出力用コンデンサ154の一端及び負荷156に 接続されている。また、2次巻線132Bの中点は、出 カ用コンデンサ154の他端及び負荷156に接続され ている。

【0046】また、図示は省略したが、負荷156への 出力電圧を検出する検出回路を備えており、制御回路1 46は、検出電圧に基づいて出力電圧が安定するように MOS-FET140A, 140Bを制御する。

【0047】このようなスイッチング電源装置130の 各部の動作波形を図16に示す。図16(E)に示すよ うに、適正負荷時には、共振用コンデンサ138の電圧 V3は、MOS-FET140A、140Bの休止期間 (図16(C)に示すToff期間)に充放電するが、 軽負荷時には、図16 (D) に示すように、漏洩インダ\*

> $V s' = (N s/N p) \cdot (V p-V r)$ ... (13)

通常は、電圧の低下と共に周波数制御又はデューティ制 20 照して本発明の第1実施形態について説明する。 御により出力電圧が安定するように制御回路146で制 御されるが、制御領域を逸脱した場合、出力が低下する という問題があり、トランスの容量を十分に生かすこと ができない場合がある。このような場合、例えば軽負荷 側と定格負荷側とのインダクタンスを切り替えることに より、漏洩インダクタンスに蓄積されるエネルギーを制 御することができる。

【0051】そこで、請求項5記載の発明は、複数の一 次巻線と二次巻線とが巻かれたボビンと、前記ボビンを 挿通するための鉄心と、を備えたトランスと、前記複数 の一次巻線に印加する電力をスイッチングするためのス イッチング手段と、前記二次巻線側に誘起する電力に応 じて対応する一次巻線を選択するための選択手段と、を 備えたことを特徴とする。

【0052】この発明によれば、複数の一次巻線を備え ている。この複数の一次巻線は、漏洩インダクタンスが 各々異なる値となるようにボビンに巻かれる。選択手段 は、スイッチング手段により一次巻線に印加された電力 がスイッチングされ、これにより二次巻線側に誘起され た電力に応じて対応する一次巻線を選択する。例えば、 二次巻線側に出力された電力が大きい場合には漏洩イン ダクタンスが小さい一次巻線を選択し、二次巻線側に出 力された電力が小さい場合には漏洩インダクタンスが大 きい一次巻線を選択する。

【0053】このように、出力電力に応じて漏洩インダ クタンスを選択することができるため、軽負荷時から重 負荷時まで最適にソフトスイッチングすることができ る。

#### [0054]

【発明の実施の形態】〔第1実施形態〕以下、図面を参 50 り、任意の位置で固定することができる。

\*クタンス136に蓄積されたエネルギーが共振用コンデ ンサ138に吸収され、電圧V3が電源電圧Vinにな る前にMOS-FET140Aが動作する。このため、 ハードスイッチング動作となる。

【0048】また、図16 (F) に示すように、重負荷 時には、漏洩インダクタンス136に蓄積されたエネル ギーが共振用コンデンサ138に吸収されなくなり、電 圧V3が電源電圧Vinを超えるようになる。このと き、トランス10の一次巻線132Aに発生する電圧V p'は漏洩インダクタンス136で発生する電圧をVr とすると次式で示される。

[0049] Vp' = Vp - Vrこれにより、トランス134に一次側から見た電圧V p'は低下することになる。一方、二次側に発生する電 圧Vs<sup>1</sup>は一次巻線132Aの巻数をNp、二次巻線1 32Bの巻数をNsとすると次式で示される。

[0050]

けられている。

【0055】図1(A)には、本発明に係るトランス1 0の平面図が示されている。また、同図(B)には同図 (A) に示したトランス10のA-A'線断面側面図 が、同図(C)には同図(A)に示したトランス10の 正面側から見た正面図が、同図(D)には同図(C)の 側面図がそれぞれ示されている。また、図2にトランス 10の分解図を示した。

【0056】図1(A)に示すように、トランス10は ボビン12及びコア14を備えている。ボビン12は、 図1、2に示したように、2つのボビン12A、12B で構成されており、コア14は、略E字状のコア14 A、14Bで構成されている。また、図1 (B) ~ (D) に示すように、ボビン12A, 12Bには、トラ ンス10を基板に取りつけるための端子16が複数個設

【0057】ボビン12A, 12Bの中軸20にはねじ 山が設けられており、ボビン12A、12Bの中軸20 内にはコア14A, 14Bを取り付けるための取り付け 穴が設けられている。これにより、コア14A、14B 40 は、ボビン12A、12Bに取り付けることができる。 【0058】また、ボビン12Aの中軸20にはねじ山 が設けられており、この中軸20が図示しない一次巻線 を巻くための一次巻線用ボビン22を挿通し、ナット2 4、26によって一次巻線用ボビン22を両側から締め 付ける構成となっている。このナット24、26は、非

ける位置を調整することにより、一次巻線用ボビン22 の位置を調整することができる。すなわち、一次巻線用 ボビン22はコア14の中軸方向に沿って移動可能であ

磁性材又は磁性材から成り、ナット24、26の締め付

40

【0059】同様に、ボビン12Bの中軸20にはねじ 山が設けられており、この中軸20が図示しない二次巻 線を巻くための二次巻線用ボビン28を挿通し、ナット 30、32によって二次巻線用ボビン28を両側から締 め付ける構成となっている。このナット30、32は、 非磁性材又は磁性材から成り、ナット30、32の締め 付ける位置を調整することにより、二次巻線用ボビン2 8の位置を調整することができる。すなわち、二次巻線 用ボビン28はコア14の中軸方向に沿って移動可能で あり、任意の位置で固定することができる。

【0060】このように、一次巻線用ボビン22及び二 次巻線用ボビン28を任意の位置に設定することができ るため、図1(A)に示す一次巻線と二次巻線との間の 巻線間距離△Xを任意に設定することができる。

【0061】なお、一次巻線用ボビン22は本発明の第 1のボビンに、二次巻線用ボビン28は本発明の第2の ボビンに、中軸18は本発明の鉄心に、ナット24,2 6,30,32は本発明の支持手段に各々対応する。

【0062】漏洩インダクタンスの設定は以下のように して行う。まず一次巻線用ボビン22をナット24、2 6で固定し、二次巻線用ボビン28を締め付けるナット 30、32を緩めておくと共に、図14(B)に示すよ うに、二次巻線側を短絡する。そして、二次巻線用ボビ ン28を例えば一次巻線用ボビン22から最も離れた場 所から徐々に近づけながら、LCRメータ110により 一次巻線側から見た漏洩インダクタンスを測定する。そ して、測定した漏洩インダクタンスが目標値と一致した 場合に二次巻線用ボビン28をナット30、32で締め 付けて固定する。

【0063】このように、一次巻線と二次巻線との間の 巻線間距離を任意に設定することができるため、漏洩イ ンダクタンスを容易に目標値に設定することができる。 従って、製品の歩留まりを向上させることができると共 に、漏洩インダクタンスを用いてソフトスイッチング動 作をさせることができるスイッチング電源を容易に構成 することができる。

【0064】〔第2実施形態〕次に、本発明の第2実施 形態について説明する。第2実施形態では、第1実施形 態において説明したトランス10の変形例について説明 する。なお、第1実施形態で説明したトランス10と同 一部分については同一符号を付し、その詳細な説明を省 略する。

【0065】図3に示すトランス10は、スペーサ3 4、36、38を備えている。これらのスペーサは、ね じ40,42,44によりボビン12に各々固定され る。一次巻線用ボビン22はスペーサ34、36によっ て両側から挟まれることにより固定され、二次巻線用ボ ビン28はスペーサ36、38によって両側から挟まれ ることによって固定される。

巻線間距離はスペーサの厚みによって定まる。従って、 厚みが各々異なる複数種類のスペーサ34、36、38 を用意しておき、目標とする漏洩インダクタンスが得ら れるスペーサ34、36、38の組み合わせを選択して 固定する。

10

【0067】なお、ねじ40,42,44を磁性体で構 成することでコア14の磁束分布が乱れる場合には、ね じ40,42,44を非磁性体で構成するようにしても よい。また、ねじ40,42,44に代えて接着剤によ りスペーサ34、36、38をボビン12に固定しても よい。

【0068】〔第3実施形態〕次に、本発明の第3実施 形態について説明する。第3実施形態では、上記実施形 態におけるトランス10の変形例について説明する。な お、上記実施形態で説明したトランス10と同一部分に ついては同一符号を付し、その詳細な説明を省略する。 【0069】図4(A)には、本実施形態に係るトラン ス10の平面図が示されている。また、同図 (B) に は、同図(A)に示すトランス10の正面図が、同図 (C) には同図(B) に示すトランス10のA-A'線 断面側面図が示されている。

【0070】図4(A)に示すように、トランス10 は、コア14A, 14Bを備え、コア14Aの中軸18 がボビン12の中軸内を挿通している。ボビン12は、 図4 (A) に示すように中央部で仕切板46により一次 巻線用と二次巻線用とに分割されている。

【0071】仕切板46には、図4(C)に示すよう に、スライド穴48が2箇所設けられている。コア14 A、14Bはコア固定部材50により支持され、コア固 定部材50は、ナット52をスライド穴48を通して締 めつけることにより、仕切板46に固定される。また、 ナット52を緩めることにより、コア14Aをスライド 穴48に沿って図4(C)において矢印A方向に移動さ せることができる。なお、コア14Bは固定されてい る。すなわち、コア14Aを移動させることにより、コ ア14Aとコア14Bとの相対位置関係を変化させるこ とができる。

【0072】このようにコア14Aとコア14Bとの相 対位置関係が変化すると、両者間の空間磁気抵抗が変化 し、漏洩インダクタンスが変化する。従って、コア14 Aとコア14Bとの相対位置関係を変化させることによ り漏洩インダクタンスを任意に設定することができる。 【0073】なお、コア14Aは本発明の第1の鉄心 に、コア14Bは本発明の第2の鉄心に各々対応する。 【0074】漏洩インダクタンスの設定は以下のように して行う。すなわち、コア固定部材50を固定するため のナット52を緩めておくと共に、二次巻線側を短絡す る。そして、コア14Bを例えば図4(C)に示す矢印 A方向へ徐々に移動させながら、LCRメータ110に 【0066】このように、一次巻線と二次巻線との間の 50 より一次巻線側から見た漏洩インダクタンスを測定す

る。そして、測定した漏洩インダクタンスが目標値と一致した場合にコア14Aをナット52で締め付けて固定する。

【0075】このように、コア14A,とコア14Bとの相対位置関係を調整することができるため、容易に目標とする漏洩インダクタンスを設定することができる。

【0076】なお、図5に示すように、スライド穴48に代えて、複数の取り付け穴54を仕切板46に設けておき、この取り付け穴54にコア固定部材50をナット52で仕切板46に固定するようにしてもよい。また、ナット52に代えて、接着剤で仕切板54に固定するようにしてもよい。

【0077】 [第4実施形態] 次に、本発明の第4実施 形態について説明する。第4実施形態では、漏洩インダ クタンスを負荷状況において選択可能なスイッチング電 源装置について説明する。

【0078】図6に示すように、スイッチング電源装置60は、1次巻線54A、54B及び中点が設けられた2次巻線56を備えたトランス10を備えている。また、トランス10は、漏洩インダクタンス58A、58Bを内蔵しており、図6に等価回路的に示した。

【0079】トランス10は、図7(A)に示すように、ボビン12及びコア14を備えている。コア14の中軸18はボビン12の中軸20内を挿通している。ボビン12の中軸20には二次巻線56が巻かれ、その外側に一次巻線54Bが、さらにその外側に一次巻線54Aが各々巻かれている。

【0080】図7(A)に示すように、二次巻線56、一次巻線54A,54Bの巻線幅(発生する磁束方向における幅、すなわち中軸20の長手方向)は各々異なっている。すなわち、三次巻線56、一次巻線54B,54Aの順で巻線幅が小さくなっている。このため、一次巻線54Aと二次巻線56との間又は一次巻線54Bと二次巻線56との間に異なる大きさの漏洩インダクタンスが発生する。このようなトランスの電気的構造を等価回路的に図7(B)に示した。この場合、漏洩インダクタンス58Bのインダクタンス値Lr1>漏洩インダクタンス58Bのインダクタンス値Lr2となる。

【0081】このような一次巻線54A, 54Bを負荷状況に応じて選択的に切り替えることで漏洩インダクタンス58A, 58Bを切り替えることにより、出力電流の大きさに応じて漏洩インダクタンスに蓄えられるエネルギー $W_{LT}$  を制御することが可能となる。

【0082】図6に示すように、1次巻線54A、54 Bの一端は、トランジスタ62A、62Bのコレクタに 各々接続されている。トランジスタ62A、62Bのエ ミッタは、共振用コンデンサ64の一端及び電圧分割用 コンデンサ66、68の一端に接続されている。電圧分 割用コンデンサ66の他端は直流電源70のプラス側及 びMOS-FET71のドレインに接続され、電圧分割 50 用コンデンサ68の他端は直流電源70のマイナス側及びMOS-FET72のソースに接続されている。

【0083】MOS-FET71のソース及びMOS-FET72のドレインは1次巻線54A,54Bの他端に接続されている。

【0084】MOS-FET71、72のゲートは制御 回路76が接続されている。制御回路76は、MOS-FET71、72を所定のタイミングで交互にオンオフ させる制御信号をMOS-FET71、72のゲート端 子に出力する。これにより、トランス10の1次巻線54A又は54Bに極性が異なる電圧が交互に印加される。すなわち、1次巻線側の回路は、所謂ハーフブリッジ型となっている。

【0085】トランス10の2次巻線56の一端は、整流用ダイオード78のアノードが接続されており、2次巻線56の他端は、整流用ダイオード80のアノードが接続されている。整流用ダイオード78、80のカソードは平滑用チョークコイル82の一端に接続されている。平滑用チョークコイル82の他端は出力用コンデンサ84の一端及び負荷86に接続されている。また、2次巻線56の中点は、出力用コンデンサ84の他端及び電流検出手段88に接続されている。

【0086】電流検出手段88は基準電圧電源90及び比較器92に接続されている。電流検出手段88は、負荷86へ供給される電流を検出し、電圧に変換して比較器92へ出力する。比較器92では、検出電圧と基準電圧Vrefとを比較し、比較結果を選択回路94へ出力する。例えば、検出電圧が基準電圧Vref以上であればハイレベル、検出電圧が基準電圧Vref以下であればローレベルを出力する。選択回路94は、駆動回路96、98に接続されている。駆動回路96Aはトランジスタ62Aに接続され、駆動回路96Bはトランジスタ62Bに接続されている。

【0087】選択回路94は、例えば有接点スイッチ回路や半導体スイッチなどの無接点スイッチ回路を用いることができ、比較結果に応じて駆動回路96A又は96Bを選択する。例えば、比較器92がローレベルを出力している場合、すなわち検出電圧が基準電圧Vref未満の場合(軽負荷時)には、漏洩インダクタンスが大きい一次巻線54Aを選択すべく駆動回路96Aを選択する。これにより、駆動回路96Aはトランジスタ62Aをオンし、一次巻線54Aに電流が流れるようなる。このとき、駆動回路96Bは選択されていないため、トランジスタ62Bはオフのままであり、一次巻線54Bに電流が流れることはない。

【0088】このような軽負荷時では、トランス10の一次巻線54Aに流れる電流 I pl により漏洩インダクタンス58AにエネルギーWirl が蓄えられる。このエネルギーWirl は、MOS-FET71、72が共に休止(オフ)の期間に共振用コンデンサ64に伝達され、図

6に示すV3の電位を上昇させる。すなわち、図16で も示したように、MOS-FET71、72が共に休止 の期間が終了するまでにエネルギーWuriの伝達が完了 すればV3の電位は入力電圧Vinと同じになり、MO S-FET71がオンする。

【0089】しかしながら、出力電流が増加して漏洩イ ンダクタンス58Aに蓄えられるエネルギーWur が増 加して共振用コンデンサ64で吸収しきれなくなると、 図16に示したようにMOS-FET71、72が共に と同じになってしまう。

【0090】このため、比較器92がハイレベルを出力 している場合、すなわち検出電圧が基準電圧Vref以 上の場合には、漏洩インダクタンスが小さい一次巻線5 4 Bを選択すべく駆動回路96 Bを選択する。これによ り、駆動回路96Bはトランジスタ62Bをオンし、一 次巻線54Bに電流が流れるようなる。このとき、駆動 回路96Aは選択されていないため、トランジスタ62 Aはオフのままであり、一次巻線54Aに電流が流れる ことはない。

【0091】このように、検出電圧が基準電圧Vref 以上の場合には、漏洩インダクタンスが小さい一次巻線 54Bを選択するので、一次巻線54Bに流れる電流I 12 によりエネルギーWLr よりも小さいエネルギーWLr が漏洩インダクタンス58Bに蓄えられる。従って、共 振用コンデンサ64に充電されるエネルギーの蓄積時間 が最適となり、V3の電圧波形が図16(E)に示すよ うに最適となる。すなわち、最適なソフトスイッチング 動作となる。

【0092】このように、出力電流が大きいときには漏 洩インダクタンスが小さい方の一次巻線を選択すること により、余剰エネルギーが存在することがなく、V3の 電圧上昇を抑制することができる。これにより、トラン スの一次側電圧を減少させるような逆方向電圧Virが発 生するのを防ぐことができる。

【0093】このように、漏洩インダクタンスの切り替 えによりスイッチング波形の立ち上がり、立下り特性を 改善することができるため、図8に示すように、従来の ように共振条件を満足せず、制御で安定化できない領域 においても、図8に点線で示したように出力電圧を安定 40 化させることができる。

【0094】また、図9に点線で示したように、漏洩イ ンダクタンスの切り替えにより従来のトランス容量を超 えてトランス容量を有効に利用することができる。

【0095】〔第5実施形態〕次に、本発明の第5実施 形態について説明する。第5実施形態では、第4実施形 態で説明したスイッチング電源装置の変形例について説 明する。なお、第4実施形態で説明したスイッチング電 源装置と同一部分については同一符号を付し、その詳細 な説明は省略する。

【0096】図10に示すスイッチング電源装置が図6 に示すスイッチング電源装置と異なる点は、トランジス タ62A, 62Bに代えてMOS-FET73、74が 追加され、共振用コンデンサ65が追加されている点で ある。

【0097】このようなスイッチング電源装置では、軽 負荷時には、選択回路94により漏洩インダクタンスが 大きい一次巻線54Aを選択すべく駆動回路96Aが選 択される。これにより、駆動回路96AはMOS-FE 休止の期間が終了する前にV3の電位が入力電圧Vin 10 T71、72を制御し、一次巻線54Aに電流が流れる ようなる。このとき、駆動回路96Bは選択されていな いため、MOS-FET73, 74はオフのままであ り、一次巻線54Bに電流が流れることはない。

> 【0098】一方、出力電流が大きくなり、検出電圧が 基準電圧Vref以上になった場合には、漏洩インダク タンスが小さい一次巻線54Bを選択すべく駆動回路9 6 Bが選択される。これにより、駆動回路 9 6 BはMO S-FET73, 74を制御し、一次巻線54Bに電流 が流れるようなる。このとき、駆動回路96Aは選択さ 20 れていないため、MOS-FET71, 72はオフのま まであり、一次巻線54Aに電流が流れることはない。 【0099】このように、検出電圧に応じて漏洩インダ クタンスを切り替えることができるため、最適なソフト スイッチング動作を行うことができる。また、共振用コ ンデンサが漏洩インダクタンス毎に別々に設けられてい るため、回路設計を容易にすることができる。

#### [0100]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1乃至請求 項4記載の発明によれば、漏洩インダクタンスを目標値 に容易に設定することができる、という効果を有する。 【0101】また、請求項5記載の発明によれば、軽負

荷時から重負荷時まで最適にソフトスイッチングさせる ことができる、という効果を有する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 第1実施形態におけるトランスの概略構成図 である。

【図2】 第1 実施形態におけるトランスの分解図であ る。

【図3】 第2実施形態におけるトランスの分解図であ る。

【図4】 第3実施形態におけるトランスの概略構成図 である。

【図5】 第3実施形態におけるトランスの概略構成図 である。

【図6】 第4実施形態におけるスイッチング電源装置 の概略構成図である。

【図7】 第4実施形態におけるトランスの概略構成図 である。

【図8】 漏洩インダクタンスを切り替えた場合の出力 50 特性について説明するための線図である。

16

【図9】 漏洩インダクタンスを切り替えた場合の出力特性について説明するための線図である。

15

【図10】 第5実施形態におけるスイッチング電源装置の概略構成図である。

【図11】 従来におけるハードスイッチング用のトランスの概略構成図である。

【図12】 従来におけるソフトスイッチング用のトランスの概略構成図である。

【図13】 巻線間距離と漏洩インダクタンスとの関係について説明するための図である。

【図14】 トランスの簡易等価回路とリーケージインダクタンスの測定について説明するための図である。

【図15】 従来におけるスイッチング電源の概略構成\*

\*図である。

【図16】 従来におけるスイッチング電源の各部の波形を示す波形図である。

# 【符号の説明】

10 トランス

12 ボビン

14 コア

16 端子

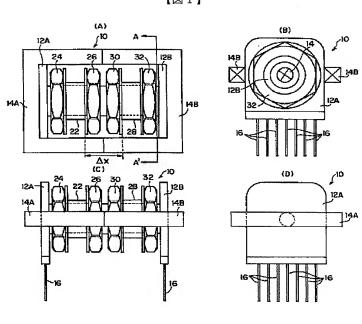
18 チョークコイル

22 一次巻線用ボビン

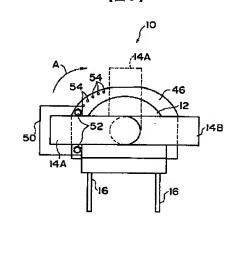
24、26、30、32 ナット

28 二次巻線用ボビン

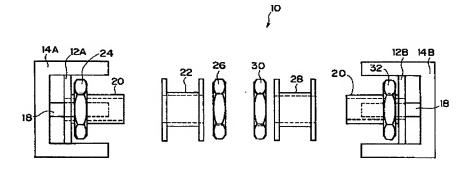
【図1】

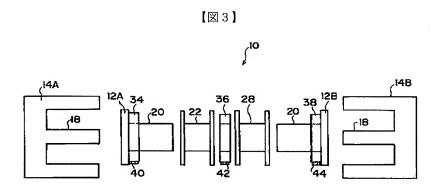


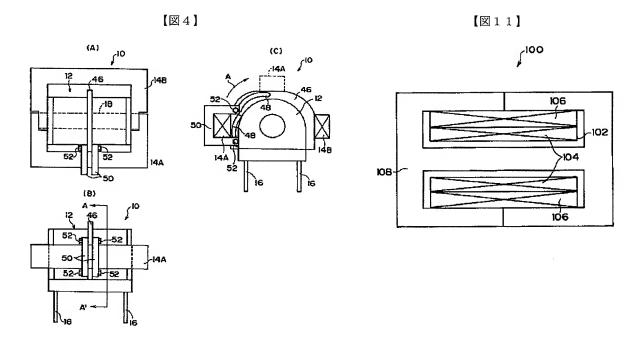
【図5】

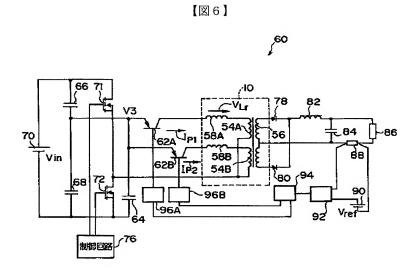


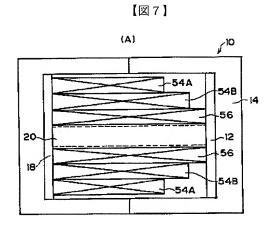
【図2】

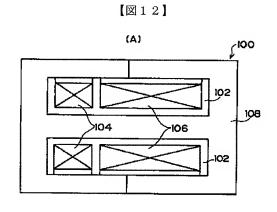


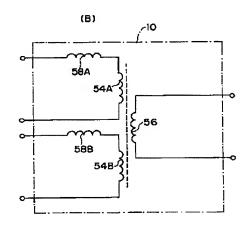


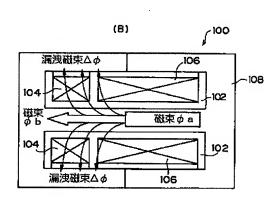




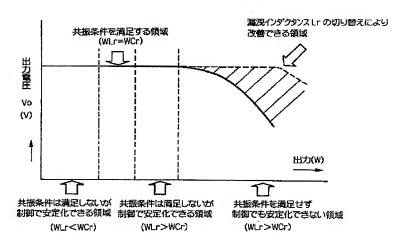




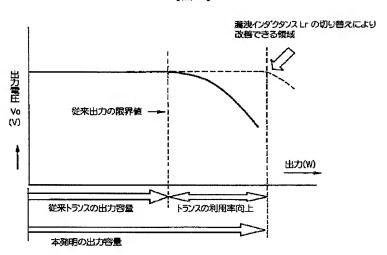




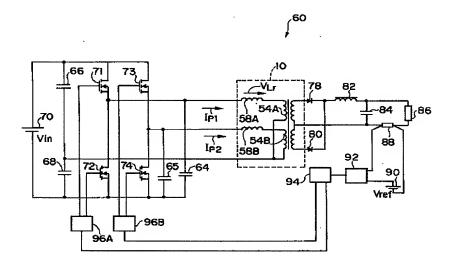
【図8】



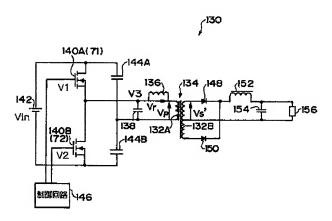


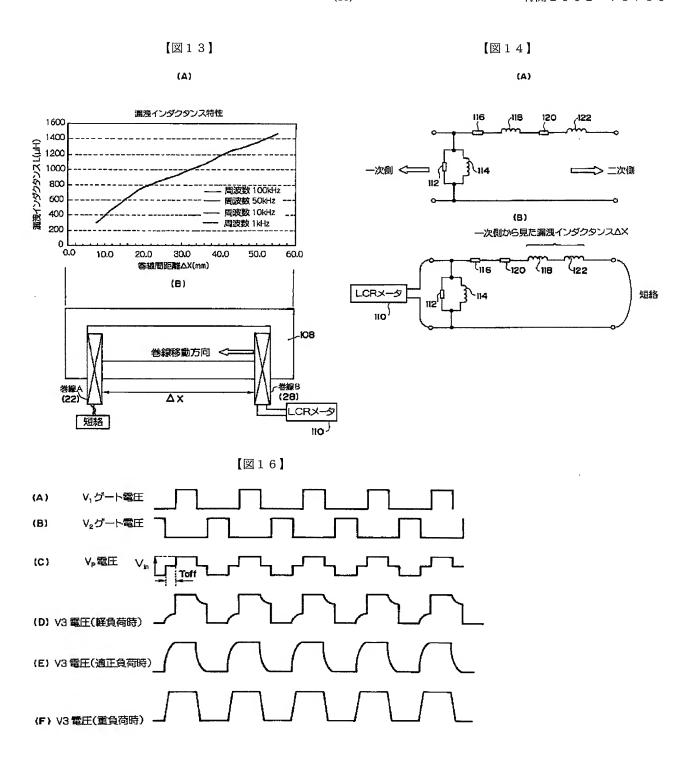


# 【図10】



【図15】





フロントページの続き

 
 (51) Int. C1. <sup>7</sup>
 識別記号
 F I
 デーマコート (参考)

 H O 1 F 30/00 H O 2 M 3/28
 H O 1 F 27/24 31/00
 Z